РЕНТГЕНОВСКАЯ РЕФЛЕКТОМЕТРИЯ МОНОСЛОЕВ DMPS НА ВОДНОЙ ПОДЛОЖКЕ

А. М. Тихонов^{а*}, В. Е. Асадчиков^b, Ю. О. Волков^b, Б. С. Рощин^b, Ю. А. Ермаков^c

^а Институт физических проблем им. П. Л. Капицы Российской академии наук 119334, Москва, Россия

^b Институт кристаллографии им. А. В. Шубникова ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук 119333, Москва, Россия

^с Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина Российской академии наук 119071, Москва, Россия

Поступила в редакцию 10 августа 2017 г.

С помощью рентгеновской рефлектометрии излучения с энергией фотонов около 8 кэВ исследована молекулярная структура монослоев димиристоил фосфатидилсерина (DMPS) на водной подложке в разных фазовых состояниях. Согласно экспериментальным данным, с повышением поверхностного давления в монослое происходит переход из состояния двумерной расширенной жидкости в твердое гелевое состояние (жидкий кристалл), сопровождающийся упорядочением углеводородных хвостов молекулы DMPS. В жидкой фазе толщина монослоя составляет 20 ± 3 Å, а в твердой 28 ± 2 Å, при этом в гелевой фазе угол отклонения оси молекулярных хвостов от нормали к поверхности равен $26^{\circ} \pm 8^{\circ}$. При двумерном сжатии монослоя также происходит не менее чем двукратное уменьшение степени гидратации полярных групп липида. Анализ данных рефлектометрии проведен с применением двух подходов: в предположении о наличии в монослое двух слоев с разной электронной плотностью и без предположений о поперечной структуре поверхности. Оба подхода демонстрируют достаточно хорошее согласие между собой при описании результатов эксперимента.

DOI: 10.7868/S0044451017120082

Фосфолипиды на водной поверхности образуют нерастворимый мономолекулярный слой, пленку, которая представляет собой двумерную термодинамическую систему с параметрами (Π, T). При определенных условиях структура слоя описывается перпендикулярной к границе вода-воздух осью симметрии [1, 2]. В частности, именно такой системой является монослой Ленгмюра, образованный молекулами димиристоил производной фосфатидилсерина (DMPS) (рис. 1).

При нормальных условиях с повышением поверхностного давления П при постоянной температуре T в этой пленке происходит фазовый переход двумерной жидкости в гелевую структуру (жидкий кристалл) [3,4]. Однако моделирование таких систем даже с применением методов молекулярной динамики оставляет открытым вопрос о молекулярной



Рис. 1. Молекулярная структура димиристоил фосфатидилсерина (DMPS)

природе электростатических эффектов в монослоях. Существенную помощь в решении этого вопроса можно ожидать от использования прямых методов регистрации структурных изменений в монослое. В частности, рассеяние рентгеновского излучения было успешно использовано ранее в работах [2, 5] для изучения поведения монослоев из цвитерионных липидов. В данной работе мы предлагаем использовать подобную технику для изучения монослойных структур анионного липида DMPS с явно выражен-

^{*} E-mail: tikhonov@kapitza.ras.ru

⁶ ЖЭТФ, вып. 6 (12)

ным фазовым переходом. Действительно, при сжатии монослоя DMPS имеются две существенно различные области изменения вольта-потенциала (падения потенциала в липидном монослое) — сравнительно небольшое и плавное изменение потенциала в жидком состоянии монослоя сменяется его резким увеличением (порядка 200 мВ) при переходе липида в твердую гелевую фазу. Для объяснения этого факта предлагаются различные гипотезы [4], например, изменение состояния гидратации полярных групп фосфолипида [5,6]. Мы полагаем, что данные рентгеновской рефлектометрии могут быть полезны для проверки этих гипотез. В данной работе по результатам измерений коэффициента отражения рентгеновского излучения с энергией фотонов примерно 8 кэВ восстановлен профиль электронной плотности поперек поверхности монослоя DMPS в его разных фазовых состояниях. Для извлечения структурной информации применены два подхода к анализу экспериментальных данных: с учетом априорной информации («модельный» подход) и без предположений о поперечной структуре поверхности («безмодельный» подход).

Образцы монослоев фосфолипида DMPS приготавливались и изучались в герметичной ячейке с рентгенопрозрачными окнами в соответствии с методикой, описанной в работах [7,8]. По поверхности жидкой подложки (раствор KCl в деионизованной воде с концентрацией 10 ммоль/л и pH \approx 7), помещенной во фторопластовую тарелку диаметром D = 100 мм, с помощью шприца распределялся некоторый объем раствора фосфолипида с концентрацией 0.5 мг/мл в смеси хлороформ-метанол 5:1. Необходимый для опытов объем раствора был рассчитан для трех значений конечной площади А на молекулу, выбранных для разного фазового состояния липида в монослое. Зависимость поверхностного давления, $\Pi(A) = \gamma_0 - \gamma(A)$, измеренная на монослоях DMPS в работах [3,4], однозначно задается величиной А (см. рис. 2). Здесь поверхностное натяжение чистой воды при нормальных условиях $\gamma_0 = 72.5$ мH/м, а $\gamma(A)$ — поверхностное натяжение в присутствии липидной пленки. Согласно этой зависимости, при $A \approx 100 \, \mathrm{\AA}^2$ монослой находится в состоянии I «расширенной жидкости», а при $A \approx 50 \,\text{\AA}^2$ монослой представляет собой двумерную неоднородную структуру II и содержит равновесную смесь доменов жидкой и твердой фаз. Наконец, при $A \approx 34 \,\text{\AA}^2$ монослой DMPS находится в конденсированном состоянии III, которое обычно определяется как жидкий кристалл [5,9].



Рис. 2. Зависимость поверхностного давления от площади на молекулу, измеренная в работе [4] для монослоя DMPS на поверхности раствора 10 мМ KCl и pH ≈ 7. Стрелками указаны выбранные для рентгеновской рефлектрометрии значения площади в областях сжатия монослоя, соответствующих «расширенной двумерной жидкости» (I), равновесной смеси доменов жидкой и твердой фаз (II) и твердой гелевой фазе (III)

Поперечное строение липидного монослоя исследовалось методом рентгеновской рефлектометрии на лабораторном дифрактометре широкого назначения с подвижной системой излучатель-детектор [10]. В качестве излучателя используется рентгеновская трубка с медным анодом. С помощью кристалла-монохроматора однократного отражения Si (111) из спектра излучения трубки выбирается линия $K_{\alpha 1}$ (энергия фотонов E = 8048 эВ, длина волны $\lambda = 1.5405 \pm 0.0001$ Å). Вертикальный размер пучка приблизительно равен 0.1 мм, а горизонтальный — 8 мм. Трехщелевая коллимационная система формирует зондирующий рентгеновский пучок, имеющий угловую ширину в плоскости падения около 10⁻⁴ рад. Угловое разрешение точечного детектора $2\Delta\beta \approx 1.7 \cdot 10^{-3}$ рад определяется входной щелью с зазором 1 мм на расстоянии примерно 570 мм от центра образца. Для уменьшения поглощения и рассеяния излучения на воздухе применены вакуумные пути с рентгенопрозрачными окнами.

Пусть \mathbf{k}_{in} , \mathbf{k}_{sc} — волновые векторы с амплитудой $k_0 = 2\pi/\lambda$ соответственно падающего и рассе-



Рис. 3. Зависимость $R(q_z)$ для монослоя DMPS на поверхности воды для различных значений площади на молекулу A: кружки для $A \approx 100 \text{ Å}^2$ (состояние I), квадраты для $A \approx 50 \text{ Å}^2$ (состояние II), треугольники для $A \approx 34 \text{ Å}^2$ (состояние III). Непрерывные линии — двухслойная модель монослоя («модельный» подход), штриховые линии — результат «безмодельного» подхода при восстановлении профилей электронной концентрации. Их различие становится заметным при больших углах скольжения. Вставка: кинематика рассеяния описана в системе координат, в которой плоскость xy совпадает с границей между монослоем и водой, ось x перпендикулярна направлению луча, а ось z направлена по нормали к поверхности противополжно силе тяжести

янного лучей. Удобно ввести систему координат, в которой начало O лежит в центре области засветки, плоскость xy совпадает с границей воды, ось xперпендикулярна направлению луча, а ось z направлена по нормали к поверхности противоположно силе тяжести (см. вставку на рис. 3). Вектор рассеяния $\mathbf{q} = \mathbf{k}_{in} - \mathbf{k}_{sc}$ при зеркальном отражении имеет только одну ненулевую компоненту $q_z = 2k_0 \sin \alpha$, где α — угол скольжения в плоскости, нормальной к поверхности. Значение угла полного внешнего отражения для поверхности воды $\alpha_c (q_c = 2k_0 \sin \alpha_c)$ фиксируется объемной электронной концентрацией в ней $\rho_w \approx 0.333 e^-/\text{Å}^3$, $\alpha_c = \lambda \sqrt{r_e \rho_w / \pi} \approx 0.15^\circ$, где $r_e = 2.814 \cdot 10^{-5} \text{Å}$ — классический радиус электрона.

Программное обеспечение дифрактометра позволяет задавать переменный угловой шаг, ширину щели детектора и время экспозиции, что делает возможным оптимизировать измерение быстро убывающего с увеличением а коэффициента отражения *R*. Для пучка, падающего на образец под углом α, линейные размеры области засветки вдоль луча приблизительно равны $1/\sin \alpha$. Вследствие этого, при $\alpha \approx \alpha_c$ сечение пучка в латеральном направлении у (параллельно поверхности образца) оказывается заметно больше диаметра образца D, что приводит к некорректному определению величины R. Перед каждым измерением проводится расчет корректирующего множителя, соответствующего отношению интегральной интенсивности прямого пучка к интенсивности его доли, попадающей в пределы поверхности образца. Расчет такого множителя аналогичен расчету, приведенному в работе [11].

На рис. З показана измеренная в трех независимых опытах зависимость $R(q_z)$ для монослоя DMPS на поверхности воды при различных значениях площади на молекулу A в окрестности фазового перехода: для $A \approx 100 \text{ Å}^2$ (состояние I), $A \approx 50 \text{ Å}^2$ (состояние II), $A \approx 34 \text{ Å}^2$ (состояние II). При $q_z < q_c \approx 0.022 \text{ Å}^{-1}$ падающий луч испытывает полное внешнее отражение, $R \approx 1$. Таким образом, собранные на дифрактометре данные для коэффициента отражения $R(q_z)$ по пространственному разрешению $2\pi/q_z^{max} \approx 10 \text{ Å} (q_z^{max} \approx 0.6 \text{ Å}^{-1}$ — максимальное значение q_z в эксперименте) сопоставимы с данными, полученным ранее для разнообразных планарных систем с использованием синхротронного излучения [12–18].

В эксперименте усреднение информации о структуре поверхности происходит по большой площади засветки $A_0 \approx 0.5 \text{ см}^2$, поэтому строение приповерхностного слоя образцов можно рассматривать в приближении идеальной слоисто-неоднородной структуры [19]. Восстановление профиля электронной концентрации поперек поверхности, $\rho(z)$, по данным рефлектометрии проведено с привлечением двух разных подходов.

Первый способ основан на использовании качественных моделей с минимальным количеством подгоночных параметров с привлечением априорной информации о молекулярной структуре липидной пленки [17, 18]. Для простоты в дальнейшем этот подход мы называем «модельным». В борновском приближении искаженных волн (DWBA, distorted wave Born approximation) коэффициент отражения от плоской поверхности имеет вид [20]

$$R(q_z) = \left| \frac{q_z - q_z^t}{q_z + q_z^t} \right|^2 \left| \Phi\left(\sqrt{q_z q_z^t}\right) \right|^2, \qquad (1)$$

где $q_z^t = \sqrt{q_z^2 - q_c^2}$. Таким образом, задача интерпретации данных рефлектометрии сводится к нахождению некоторой комплексной функции структурного фактора $\Phi(q)$, которая в общем случае имеет следующий вид:

$$\Phi(q) = \frac{1}{\rho_w} \int_{-\infty}^{\infty} \left\langle \frac{d\rho(z)}{dz} \right\rangle \exp(iqz) \, dz, \qquad (2)$$

где усреднение градиента электронной концентрации проводится по площади A_0 .

В рассматриваемом случае, например, чтобы добиться хорошего согласия модельных кривых с данными эксперимента, приповерхностную структуру достаточно разбить на два слоя. В соответствии со структурой молекулы DMPS, первый слой толщиной L_1 и электронной плотностью ρ_1 образован полярными группами фосфатидилсерина, а второй слой толщиной L_2 и плотностью ρ_2 — алифатическими хвостами – $C_{14}H_{27}$. Далее, модельный профиль $\rho(z)$ для монослоя строится на основе функции ошибок erf(x) в предположении, что все границы между слоями и объемными фазами имеют одинаковую ширину σ_0 [21]:

$$\rho(z) = \frac{1}{2}\rho_0 + \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{2}(\rho_{j+1} - \rho_j)\operatorname{erf}\left(\frac{l_j}{\sigma_0\sqrt{2}}\right),$$
$$l_j(z) = z + \sum_{n=0}^{j}L_n,$$
(3)
$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_{0}^{x}\exp(-y^2)\,dy,$$

где $\rho_0 \equiv \rho_w$ — электронная концентрация в объеме воды, $L_0 \equiv 0$ — положение границы вода – слой полярных групп (z = 0), $\rho_3 \approx 0$ — электронная концентрация в воздухе. Таким образом, имеем [22]

$$R(q_z) \approx \frac{\exp(-\sigma_0^2 q_z q_z^t)}{\rho_w^2} \left| \frac{q_z - q_z^t}{q_z + q_z^t} \right|^2 \times \left| \sum_{j=0}^2 (\rho_{j+1} - \rho_j) \exp\left(-i\sqrt{q_z q_z^t} \sum_{n=0}^j L_n\right) \right|^2.$$
(4)

При расчетах величина параметра σ_0 фиксировалась равной значению «капиллярной ширины»

$$\sigma_0^2 = \frac{k_B T}{2\pi\gamma(A)} \ln\left(\frac{Q_{max}}{Q_{min}}\right)$$

(где k_B — постоянная Больцмана), которая задается коротковолновым пределом в спектре капиллярных волн $Q_{max} = 2\pi a \ (a \approx 10 \text{ \AA} - \text{по порядку величины}$ межмолекулярное расстояние) и угловым разрешением детектора $Q_{min} = q_z^{max} \Delta \beta$. Этот способ учета вклада капиллярных волн в наблюдаемую структуру на поверхности жидкости предложен в работах [23-26] и оказался полезным при интерпретации многочисленных экспериментов [12, 14, 23-28]. Отметим, что если использовать величину σ_0 в качестве подгоночного параметра, то значения последнего для исследуемых систем лежат в интервале 2.8-3.1 Å и в пределах погрешности совпадают с расчетными значениями $\sigma_0 = 2.7 - 3.0$ Å по зависимости $\gamma(A)$, которая также определяет диаграмму сжатия $\Pi(A).$

Второй подход основан на экстраполяции асимптотического поведения кривой отражения $R(q_z)$ в область больших q_z , при этом не используется никаких априорных предположений о поперечной структуре поверхности [29,30]. Этот подход условно можно назвать «безмодельным». В рамках этого подхода предполагается, что распределение поляризуемости по глубине $\delta(z)$ содержит особые точки z_j , в которых значение поляризуемости (либо ее *n*-й производной) меняется скачкообразно:

$$\Delta^n(z_j) = \frac{d^n \delta(z_j + 0)}{dz^n} - \frac{d^n \delta(z_j - 0)}{dz^n}$$

Сочетание таких особых точек однозначно определяет асимптотическое поведение амплитудного коэффициента отражения $r(q_z)$ при $q_z \to \infty$ $(R(q_z) \equiv \equiv |r(q_z)|^2)$. Расположение точек z_j можно определить из экспериментальной кривой $R(q_z)$, измеренной в ограниченном интервале значений q_z , с помощью процедуры модифицированного фурье-преобразования, которая подробно изложена в работе [29]. В общем случае существует всего два физически разумных распределения $\delta(z)$, удовлетворяющих одновременно экспериментальным значениям коэффициента отражения $R(q_z)$ и заданному сочетанию особых точек $\Delta^n(z_j)$ в профиле поляризуемости и различающихся только порядком их расположения относительно подложки.

Для каждой из измеренных кривых была найдена пара точек с взаимно противоположными знаками скачков в первой производной: первая соответствует границе раздела воздух-образец, а вторая — предположительно максимуму электронной концентрации вблизи глицеринового основания полярной группы. Расстояние между ними составило от 16.4, 23.5 и 25.4 Å для пленок со значением A, равным 100, 50 и 34 Å² соответственно. Искомый профиль $\delta(z)$ был представлен в виде ступенчатой функции с фиксированным положением особых точек $\Delta^1(z_i)$ и разбит на большое число M ($M \approx$ ≈ 100) тонких слоев: $\delta(z) = \sum_{m=1}^{M} \Delta(z_m) H(z-z_i),$ где H(z) - функция Хевисайда [31]. Расчет кривойотражения $R(q_z, \delta(z_1), \ldots, \delta(z_M))$ от такой структуры проводился согласно рекуррентным соотношениям Парратта [32]. Таким образом, профиль поляризуемости был найден путем численной оптимизации невязки между экспериментальной кривой отражения и расчетной кривой, регуляризованной положением особых точек и условием гладкости искомого профиля, с использованием стандартного алгоритма Левенберга – Марквардта [16, 33].

Наконец, для слабопоглощающих веществ в жесткой области спектра рентгеновского излучения из восстановленного распределения поляризуемости по глубине $\delta(z)$ можно рассчитать профиль электронной концентрации $\rho(z) \approx \pi \delta(z)/(r_0 \lambda^2)$ [34].

Анализ полученных данных подтверждает, что молекулы DMPS располагаются на поверхности воды в виде монослоя. На рис. 4 сплошными линиями показаны профили $\rho(z)$ для двухслойной модели (3), а штриховыми линиями изображены профили, восстановленные в рамках безмодельного подхода. Соответствующие этим кривым зависимости $R(q_z)$ представлены на рис. 3 сплошными и штриховыми линиями. На рис. 4 различие двух подходов становится заметным при больших углах скольжения, при которых существенно возрастает экспериментальная погрешность. Измеренные и рассчитанные кривые, представленные на рис. 3 и 4, в первом приближении демонстрируют достаточно хорошее согласие между двумя подходами в описании результатов эксперимента.

Модельный профиль характеризуется четырьмя подгоночными параметрами (см. таблицу). При возрастании поверхностного давления электронная концентрация в слое полярных голов фосфатидилсерина, находящегося непосредственно в контакте с водой, увеличивается от $\rho_1 \approx 1.2\rho_w$ в состоянии I до $\rho_1 \approx 1.4\rho_w$ в состоянии III. В то же время значение его толщины L_1 практически не меняется и находится для всех состояний в интервале 10–12 Å. Напротив, толщина слоя, образованного углеводородными цепями, заметно увеличивается от $L_2 \approx 10$ Å (состо-



Рис. 4. Профили распределения, нормированные на электронную концентрацию в воде при нормальных условиях (в ед. $e^-/Å^3$): непрерывные линии — для «модельного» подхода (см. (3)), штриховые линии — для «безмодельного». Числа у кривых указывают их смещение вдоль оси ординат для лучшей наглядности представления результатов

яние I) до $L_2 \approx 15$ Å (состояние III). Одновременно возрастает и концентрация электронов от $\rho_2 \approx 0.9 \rho_w$ в жидкой фазе до $\rho_2 \approx 0.95 \rho_w$ в твердой фазе. Полная толщина L монослоя в состоянии I составляет $L = 20 \pm 3$ Å, а в состоянии III — $L = 28 \pm 2$ Å. В промежуточном состоянии II толщина монослоя $L = 25 \pm 2$ Å.

Для безмодельного описания структур достаточно использовать только особые точки первого порядка, так как все экспериментальные кривые имеют асимптотику $R(q_z) \propto q_z^{-6}$. Отклонение от строгого степенного закона, по-видимому, обусловлено рассеянием на шероховатостях поверхности образца с эффективной высотой σ . Ее величину в рамках формализма Нево – Кроса можно оценить из требований к асимптотике

$$R(q_z)q_z^6 \exp\left(\sigma^2 q_z \sqrt{q_z^2 - 4k_0^2 \delta_+}\right) \to \text{const}$$

Таблица. Параметры профилей электронной концентрации $\rho(z)$ (см. рис. 4) жидкокристаллической пленки DMPS при $A \approx 34$ Å²: полная толщина L липидного слоя, толщина L_1 слоя полярных групп с электронной концентрацией ρ_1 , толщина L_2 слоя углеводородных хвостов с концентрацией ρ_2 , ширина σ_0 межслойных границ липидного слоя. Электронная концентрация в воде при нормальных условиях $\rho_w(z) = 0.333 e^-/\text{Å}^3$

Подход	$L, \mathrm{\AA}$	$L_1, \text{ Å}$	$ ho_1/ ho_w$	$L_2, \text{ Å}$	$ ho_2/ ho_w$	$\sigma_0, { m \AA}$
«Модельный»	28 ± 2	13 ± 1	1.4 ± 0.1	15 ± 1	0.95 ± 0.2	3.0
«Безмодельный»	≈ 30	≈ 13	≈ 1.3	≈ 17	pprox 0.95	≈ 3.2

при $q_z \to \infty$, где $\delta_+ \approx 7.5 \cdot 10^{-6}$ — поляризуемость воды для $\lambda \approx 1.54$ Å [19,35]. Таким образом, получаем $\sigma \approx 3.2$ Å, что хорошо согласуется с расчетной величиной $\sigma_0 \approx 3$ Å, приведенной выше. Отметим, что оценка интегральных параметров шероховатости по одним лишь кривым рефлектометрии является крайне неоднозначной [36,37]. Для более корректного анализа статистических свойств шероховатости исследуемого образца необходимо дополнительно привлекать угловые распределения диффузного рассеяния, например, в рамках процедуры, изложенной в работе [30].

Далее, зная величину $\rho(z)$, можно оценить удельную поверхностную плотность Φ структурных единиц (ионов, молекул, химических групп) в слое толщиной d = z' - z'':

$$\Phi = \frac{1}{\Gamma} \int_{z'}^{z''} \rho(z) \, dz, \qquad (5)$$

где Γ — число электронов в структурной единице. Например, для калиевой соли $C_{34}H_{65}NO_{10}PK$ число $\Gamma = 390$, для одной цепи $-C_{14}H_{27}$ $\Gamma_t/2 = 111$, а для фосфатидилсериновой группы $\Gamma_h = 168$.

Для состояния I толщина $L \approx 20$ Å и расстояние между особыми точками в профиле $\rho(z)$ безмодельного подхода, приблизительно равное 16 Å, заметно меньше длины молекулы липида, приблизительно равной 27 Å. Это свидетельствует о том, что углеводородные цепи молекул в жидкой фазе липида $(A \approx 100 \text{ Å}^2)$ неупорядочены относительно нормали к поверхности.

Для состояния III ($A \approx 34 \text{ Å}^2$) толщина второго слоя $L_2 \approx 15 \text{ Å}$ примерно соответствует расчетной длине углеводородных хвостов $-C_{14}H_{27}$ у молекулы DMPS 16.7 Å ($\approx 12 \cdot 1.27 \text{ Å}$ (C–C) + 1.5 Å(–CH₃)). Концентрация $\rho_2 \approx 0.95 \rho_w$ и площадь на углеводородную цепь $A/2 \approx 17 \text{ Å}^2$ соответствуют одной из кристаллических фаз длинноцепочечных предельных углеводородов [38]. Таким образом, можно оценить угол отклонения оси молекулярных хвостов от нормали к поверхности: $\theta = \arccos(15/16.7) \approx 26^{\circ}$ $(\theta = 26 \pm 8^{\circ}).$

Отметим, что для всех состояний наблюдается следующий дисбаланс в количестве электронов на структурный элемент. Например, в состоянии III число электронов, приходящихся на полярную часть молекулы DMPS, составляет $\rho_1 A l_1 \approx 206e$, а на алифатические хвосты — $\rho_2 A l_2 \approx 161 e$. Избыточная электронная концентрация в слое из головных частей составляет $A(\rho_1 l_1 - \rho_2 l_2 \Gamma_h / \Gamma_t) \approx 84e$ на одну молекулу DMPS, что эквивалентно примерно восьми молекулам H₂O. Такая степень гидратации сообщалась ранее для гелевой фазы фосфолипидов в работе [5]. Если принять плотность электронов в качестве грубой оценки степени гидратации, то при увеличении площади на молекулу до $A \approx 100 \,\text{\AA}^2$ она возрастает более чем вдвое и составляет около 20 молекул H₂O на полярную группу.

Согласно данным рентгеновской рефлектометрии (рис. 3), с увеличением поверхностного давления в монослое DMPS становится заметным фазовый переход из расширенной двумерной жидкости в твердое состояние. Основной, и достаточно неожиданный, результат анализа экспериментальных данных состоит в том, что выбранная нами двухслойная модель структуры («модельный» подход) в хорошем приближении описывает профиль электронной концентрации, предсказанный в рамках «безмодельного» подхода. Этот факт иллюстрируется параметрами гелевой фазы, установленными в рамках этих подходов и приведенными на рис. 4 и в таблице. Оба метода анализа экспериментальных кривых дают достаточно достоверное представление о поведении липидного монослоя при изменении латерального давления. При этом модельный подход позволяет выделить его важные структурные компоненты, в то время как безмодельный подход позволяет независимо подтвердить корректность найденного распределения электронной концентрации и тем самым сократить неоднозначность в интерпретации структурной модели.

Таким образом, нами исследована молекулярная структура монослоя димиристоил фосфатидилсерина (DMPS) на водной подложке в разных фазовых состояниях по данным рентгеновской рефлектометрии. Согласно проведенному анализу кривых отражения, с повышением поверхностного давления в монослое происходит переход из состояния двумерной расширенной жидкости в твердое гелевое состояние, сопровождающийся упорядочением углеводородных хвостов, тогда как толщина полярной области DMPS остается практически неизменной. В жидкой фазе толщина монослоя составляет 20 ± 3 Å, а в твердой 28 ± 2 Å. При этом в гелевой фазе угол отклонения оси хвостов от нормали к поверхности равен 26° ± 8°. При двумерном сжатии монослоя также происходит не менее чем двукратное уменьшение степени гидратации полярных групп липида. Важно отметить, что уменьшение количества молекул воды, ассоциированной с полярными головками липидов, само по себе не может приводить к наблюдаемому в опытах изменению вольта-потенциала в положительную сторону. Судя по данным молекулярной динамики, за положительные изменения этого потенциала ответственны вода и адсорбированные катионы [39]. Вероятнее всего, не изменение количества молекул воды и степени гидратации, а ориентацию их дипольных моментов и адсорбцию катионов следует принимать во внимание для объяснения электростатических эффектов в монослое. Детальные сведения о молекулярных структурах, которые вовлечены в подобные эффекты, можно установить методами молекулярной динамики в сочетании с комплексными экспериментальными исследованиями, включая измерения кривых отражения в широкой области значений площади на молекулу в монослое. Принципиальная возможность количественного анализа данных рефлектометрии рентгеновского излучения доказана нами уже на нескольких примерах, приведенных выше.

Работа поддержана частично (Ермаков Ю. А.) РФФИ (грант № 16-4-00556а).

ЛИТЕРАТУРА

- Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Курс теоретической физики, т. V, Статистическая физика, ч. 1, Наука, Москва (1995).
- V. M. Kaganer, H. Möhwald, and P. Dutta, Rev. Mod. Phys. 71, 779 (1999).
- **3**. Ю. А. Ермаков, Биол. мембраны **28**, 408 (2011).

- Y. A. Ermakov, K. Kamaraju, K. Sengupta, and S. Sukharev, Biophys. J. 98, 1018 (2010).
- 5. H. Mohwald, Ann. Rev. Phys. Chem. 41, 441 (1990).
- 6. H. Binder, Appl. Spectrosc. Rev. 38, 15 (2003).
- **7**. А. М. Тихонов, Письма в ЖЭТФ **92**, 394 (2010).
- В. Е. Асадчиков, В. В. Волков, Ю. О. Волков, К. А. Дембо, И. В. Кожевников, Б. С. Рощин, Д. А. Фролов, А. М. Тихонов, Письма в ЖЭТФ 94, 625 (2011).
- H. M. McConnell, Ann. Rev. Phys. Chem. 42, 171 (1991).
- В. Е. Асадчиков, В. Г. Бабак, А. В. Бузмаков и др., ПТЭ № 3, 99 (2005) [V. E. Asadchikov, V. G. Babak, A. V. Buzmakov et al., Instr. Exp. Tech. 48, 364 (2005)].
- A. Gibaud, G. Vignaud, and S. K. Sinha, Acta Cryst. A 49, 642 (1993).
- 12. M. L. Schlossman, M. Li, D. M. Mitrinovic, and A. M. Tikhonov, High Performance Polymers 12, 551 (2000).
- 13. L. Hanley, Y. Choi, E. R. Fuoco, F. A. Akin, M. B. J. Wijesundara, M. Li, A. M. Tikhonov, and M. L. Schlossman, Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B 203, 116 (2003).
- 14. A. M. Tikhonov, J. Phys. Chem. C 111, 930 (2007).
- 15. A. M. Tikhonov, J. Chem. Phys. 130, 024512 (2009).
- 16. А. М. Тихонов, В. Е. Асадчиков, Ю. О. Волков, Письма в ЖЭТФ 102, 536 (2015).
- 17. A. M. Tikhonov, J. Phys. Chem. B 110, 2746 (2006).
- A. M. Tikhonov and M. L. Schlossman, J. Phys.: Condens. Matter 19, 375101 (2007).
- 19. А. М. Тихонов, В. Е. Асадчиков, Ю. О. Волков, Б. С. Рощин, И. С. Монахов, И. С. Смирнов, Письма в ЖЭТФ 104, 880 (2016).
- 20. S. K. Sinha, E. B. Sirota, S. Garoff, and H. B. Stanley, Phys. Rev. B 38, 2297 (1988).
- 21. F. P. Buff, R. A. Lovett, and F. H. Stillinger, Phys. Rev. Lett. 15, 621 (1965).
- 22. J. Daillant, L. Bosio, B. Harzallah, and J. J. Benattar, J. Phys. II 1, 149 (1991).
- 23. J. D. Weeks, J. Chem. Phys. 67, 3106 (1977).
- 24. A. Braslau, M. Deutsch, P. S. Pershan, A. H. Weiss, J. Als-Nielsen, and J. Bohr, Phys. Rev. Lett. 54, 114 (1985).

- 25. A. Braslau, P. S. Pershan, G. Swislow, B. M. Ocko, and J. Als-Nielsen, Phys. Rev. A 38, 2457 (1988).
- 26. D. K. Schwartz, M. L. Schlossman, E. H. Kawamoto, G. J. Kellogg, P. S. Pershan, and B. M. Ocko, Phys. Rev. A 41, 5687 (1990).
- 27. D. M. Mitrinovic, A. M. Tikhonov, M. Li, Z. Huang, and M. L. Schlossman, Phys. Rev. Lett. 85, 582 (2000).
- 28. A. M. Tikhonov, J. Chem. Phys. 124, 164704 (2006).
- 29. I. V. Kozhevnikov, Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. A 508, 519 (2003).
- 30. I. V. Kozhevnikov, L. Peverini, and E. Ziegler, Phys. Rev. B 85, 125439 (2012).
- **31**. R. Kanwal, *Generalized Functions: Theory and Technique*, Birkhauser (1998).
- 32. L. G. Parratt, Phys. Rev. 95, 359 (1954).

- **33**. J. Nocedal and S. Wright, *Numerical Optimization*, Springer (2006).
- 34. B. L. Henke, E. M. Gullikson, and J. C. Davis, Atom. Data Nucl. Data Tabl. 54, 181 (1993).
- 35. L. Nevot and P. Croce, Rev. Phys. Appl. 15, 761 (1980).
- 36. O. Gilev, V. Asadchikov, A. Duparré, N. Havronin, I. Kozhevnikov, Yu. Krivonosov, S. Kuznetsov, V. Mikerov, V. Ostashev, and V. Tukarev, Proc. SPIE 4099, 279 (2000).
- 37. V. E. Asadchikov, I. V. Kozhevnikov, Yu. S. Krivonosov, R. Mercier, T. H. Metzger, C. Morawe, and E. Ziegler, Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. A 530, 575 (2004).
- **38**. D. M. Small, *The Physical Chemistry of Lipids*, Plenum Press, New York (1986).
- **39**. А. М. Нестеренко, Ю. А. Ермаков, Биол. мембраны **29**, 374 (2012).